

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	LED driver
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	Philips Lighting B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven The Netherlands
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Philips Lighting B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven The Netherlands
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Fideltronik Poland Sp.z.o.o. ul Beniowskiego 1 34-200, SUCHA BESKIDZKA Poland
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	<p>Xi LP 40W 0.3-1.0A SI 230V C123 sXt: U_{in}: 220-240 V; f_n: 50/60 Hz; I_{in}: 0,21-0,19 A; P_{in}: 46 W; PF: 0,95; I_{out}: 300-1050 mA; P_{out}: 40 W; U_{out}: 20-54 Vdc, 60 V_{max}; t_c: 85 °C; t_a: -40...+55 °C; temperature declared thermally protected: 120°C; built-in</p> <p>Xi LP 40W 0.2-0.7A SI 230V C123 sXt: U_{in}: 220-240 V; f_n: 50/60 Hz; I_{in}: 0,21-0,19 A; P_{in}: 46 W; PF: 0,95; I_{out}: 200-700 mA; P_{out}: 40 W; U_{out}: 25-77 Vdc, 100 V_{max}; t_c: 85 °C; t_a: -40...+55 °C; temperature declared thermally protected: 120°C; built-in</p> <p>Xi LP 22W 0.3-1.0A SI 230V C123 sXt: U_{in}: 220-240 V; f_n: 50/60 Hz; I_{in}: 0,12-0,11 A; P_{in}: 26 W; PF: 0,95; I_{out}: 300-1050 mA; P_{out}: 22 W; U_{out}: 8-32 Vdc; 50 V_{max}; t_c: 85 °C; t_a: -40...+55 °C; temperature declared thermally protected: 120°C; built-in</p>
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	PHILIPS
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	
Model / Type Ref. Réf. de type	Xi LP 40W 0.3-1.0A SI 230V C123 sXt Xi LP 40W 0.2-0.7A SI 230V C123 sXt Xi LP 22W 0.3-1.0A SI 230V C123 sXt
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands


Date: 2016-08-11

Signature: Svetlana Vasylyeva



IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC

Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate

Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat

61347-1(ed.2);am1;am2

61347-2-13(ed.2)

62384(ed.1);am1

2195206.50 and 2195206.51

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Date: 2016-08-11

Signature: Svetlana Vasylyeva



page 2 of 2